PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-164824

(43) Date of publication of application: 22.06.1999

(51)Int.CI.

A61B 5/117 G01B 7/28

G06T 1/00

(21) Application number: 10-258382

(22)Date of filing:

11.09.1998

(71)Applicant: ST MICROELECTRON INC

(72)Inventor: KALNITSKY ALEXANDER

KRAMER ALAN

(30)Priority

Priority number: 97 927450

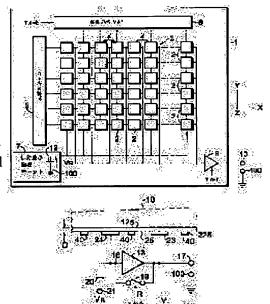
Priority date: 11.09.1997

Priority country: US

(54) STATIC CHARGE PROTECTION OF CAPACITY TYPE FINGER MARK DETECTING **ARRAY**

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a finger mark detecting device capable of avoiding influence of static electricity charged on the finger tip, by setting a number of metal passages in a dielectric layer and spatially surrounding first and second capacitor plates in the dielectric layer. SOLUTION: An array for finger mark pattern detection comprises an IC device 1 with a sensor array 3 of multirow/column, and the array 3 has a number of solid state capacitor type sensor cells 2. The individual cell 2 of the sensor array 3 is positioned at the cross point of a row in the horizontal direction and a column in the vertical direction to make the cell possible to address and is sequentially checked by networks 6, 5 in horizontal and vertical directions according to a prescribed self-scanning pattern. Each cell 2 has constitution that two XY flat metal capacitor plates 23, 24 not grounded and metal grids 40 electrically separated from the capacitor plates 23, 24 and electrically grounded are buried in the dielectric layer 25.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-164824

(43)公開日 平成11年(1999)6月22日

(51) Int.Cl. ⁶	識別	l記号 F	I		
A 6 1 B	5/117	A 6	1 B 5/10	3 2 2	
G01B	7/28	G 0	1B 7/28	H	
G06T	1/00	G 0	6 F 15/64	G.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

		審査請求	未請求 請求項の数40 OL (全 12 頁)
(21)出願番号	特願平10-258382	(71)出願人	591236448
			エスティーマイクロエレクトロニクス,イ
(22)出顧日	平成10年(1998) 9月11日		ンコーポレイテッド
	•		SGS-THOMSON MICROEL
(31)優先権主張番号	08/927450		ECTRONICS, INCORPORA
(32)優先日	1997年9月11日		TED
(33)優先権主張国	米国 (US)		アメリカ合衆国, テキサス 75006,
			カーロルトン, エレクトロニクス ドラ
			イプ 1310
		(74)代理人	弁理士 小橋 一男 (外1名)

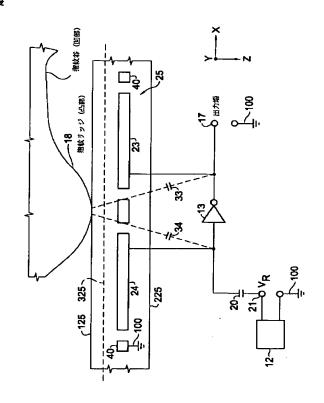
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 容量型指紋検知アレイの静電気電荷保護

(57)【要約】

【課題】 人体から供給される静電気による影響を防止 することを可能とした指紋検知装置及び方法を提供す

【解決手段】 誘電体層内に多数の接地されている金属 経路を配置させて第一及び第二コンデンサブレートの各 々を空間的に取囲むことによって指先によって担持され ることのある静電気に対する静電気電荷保護を与える。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 容量型指紋パターン検知アレイ用の静電 気電荷保護を与える方法において、

前記アレイ用に上側表面を具備する誘電体層を用意し、 前記上側表面上に指紋パターンを持った接地されていな い指先を配置し、

各検知セルに接地されていない入力ノード及び接地され ていない出力ノードを具備する増幅器を与え、

前記増幅器の各々に対して接地されておらず且つ前記指 紋パターンに感応する出力ノード対入力ノードフィード バックを与え、

(1) 前記誘電体層の前記上側表面の垂直下側に配置されており且つ前記接地されていない入力ノードへ接続している第一コンデンサプレート、(2) 前記第一コンデンサプレートに対して近接した水平空間関係で前記誘電体層の前記上側表面の垂直下側に配置されており且つ前記接地されていない出力ノードへ接続している第二コンデンサプレート、及び(3) 前記接地されていない指先を前記第一及び第二コンデンサプレートと垂直空間関係とさせることにより前記増幅器の各々に対して前記フィードバックを与え、

前記第一及び第二コンデンサブレートを空間的に取囲む が物理的に係合することがないように前記誘電体層の前 記上側表面の垂直下側に金属経路を与え、

前記金属経路を接地へ接続し、それにより前記指先の前記接地されていない状態を乱すことがないような態様で,前記指先によって担持されることのある静電電位から前記入力及び出力ノードを保護する、上記各ステップを有することを特徴とする方法。

【請求項2】 請求項1において、前記誘電体層の前記 上側表面から離隔されている位置において前記誘電体層 内に前記第一コンデンサブレートと、前記第二コンデン サブレートと、前記金属経路とを埋設するステップを有 することを特徴とする方法。

【請求項3】 請求項1において、前記第一及び第二コンデンサプレートと前記金属経路とを共通の物理面上に配置させるステップを有することを特徴とする方法。

【請求項4】 請求項3において、前記誘電体層の前記 上側表面から離隔されている位置において前記誘電体層 内に前記第一コンデンサブレートと、前記第二コンデン サブレートと、前記金属経路とを埋設させるステップを 有することを特徴とする方法。

【請求項5】 請求項1において、

信号反転用増幅器として各検知セルに対して前記増幅器 を与え

負信号フィードバックとして前記増幅器の各々に対し前 記接地されていない出力ノード対入力ノードフィードバ ックを与える、上記各ステップを有することを特徴とする方法。

2

【請求項6】 請求項5において、前記第一及び第二コンデンサブレートと前記金属経路とを共通の物理面上に配置させるステップを有することを特徴とする方法。

【請求項7】 請求項6において、前記誘電体層の前記 上側表面から離隔されている位置において前記誘電体層 内に前記第一コンデンサブレートと、前記第二コンデン サブレートとを、前記金属経路とを埋設させるステップ 10 を有することを特徴とする方法。

【請求項8】 請求項1において、前記接地されていない指先を前記上側表面上に配置させるステップの前に、各検知セルの各増幅器の前記入力及び出力ノードを一時的に短絡させるステップを有することを特徴とする方法。

【請求項9】 請求項8において、

信号反転用増幅器として各検知セルに対し前記増幅器を 与え、

負フィードバックとして前記増幅器の各々に対し前記接 20 地されていない出力ノード対入力ノードフィードバック を与える、上記各ステップを有することを特徴とする方 法。

【請求項10】 請求項9において、前記第一及び第二 コンデンサブレートと前記金属経路とを共通の物理面上 に配置させるステップを有することを特徴とする方法。

【請求項11】 請求項10において、前記誘電体層の前記上側表面から離隔されている位置において前記誘電体層の前記上側表面と下側表面との間に前記第一コンデンサプレートと、前記第二コンデンサプレートと、前記金属経路とを埋設させるステップを有することを特徴とする方法。

【請求項12】 複数個の個別的な距離測定用容量セル からなるほぼ平坦な物理的アレイを具備する物体距離検 知装置に対して静電気電荷保護を与える装置において、 前記アレイの各セルは互いに電気的に分離されており且 つ接地されていない物体の一部と物理的に関係するよう に適合されている接地されていない誘電体表面の下側に 配置される一対の電気的に接地されていないコンデンサ ブレートを有しており、各セルは、更に、前記コンデン 40 サプレートの一方へ接続している接地されていない入力 ノードと前記コンデンサプレートのうちの他方へ接続し ている接地されていない出力ノードとを具備する増幅器 を有しており、各セルに対して前記一対のコンデンサブ レート及び前記接地されていない物体が複合フィードバ ックコンデンサを与えるべく動作し、前記コンデンサの 容量値は前記接地されていない物体の一部と前記誘電体 表面との間の距離の関数であり、前記セルの各々の前記 コンデンサプレートの各々から電気的に分離されており 且つ物理的に取囲むように前記接地されていない誘電体 表面の下側に接地されている金属経路手段が配置されて

いることを特徴とする装置。

【請求項13】 請求項12において、前記コンデンサブレート及び前記金属経路手段が前記誘電体表面から離隔されており且つほぼそれに対応する共通面内に配置されていることを特徴とする装置。

【請求項14】 請求項12において、前記金属経路手段が前記コンデンサブレートによって占有されている第二面と前記誘電体表面によって占有されている第三面との中間である第一面内に配置されていることを特徴とする装置。

【請求項15】 請求項12において、前記金属経路手段及び前記コンデンサブレートがその上表面が前記誘電体表面を有している誘電体層内に埋め込まれていることを特徴とする装置。

【請求項16】 請求項15において、前記コンデンサブレート及び前記金属経路手段が前記誘電体表面とほぼ平行な共通面内に配置されていることを特徴とする装置。

【請求項17】 請求項15において、前記金属経路手段が前記コンデンサブレートによって占有されている第二面と前記誘電体表面によって占有されている第三面との中間にある第一面内に配置されていることを特徴とする装置。

【請求項18】 指先の山/谷指紋パターンを表わす出力を与える距離測定装置において、

複数個の個別的な距離検知容量セルを具備する物理的アレイが設けられており、

各容量セルが互いに電気的に分離されており且つ電気的に接地されていない指先の一部と物理的に関連するように適合されている接地されていない誘電体表面の下側に配置される第一及び第二の電気的に接地されていないコンデンサブレートを有しており、各容量セルが前記第一コンデンサブレートへ接続している電気的に接地されていない入力ノードと、前記第二コンデンサブレートへ接続している電気的に接地されていない出力ノードとを具備する増幅器を有しており、

前記第一及び第二のコンデンサブレートは現在前記誘電体表面上に存在する接地されていない指先と共に複合コンデンサを形成すべく適合されており、前記複合コンデンサは接地されていない指先山/谷パターンの一部と前記誘電体表面との間の距離の関数として増幅器フィードバックを与え、

前記容量セルの各々の前記コンデンサプレートの各々から電気的に分離されており且つ物理的に取囲むような態様で前記接地されていない誘電体表面の下側に電気的に接地されている金属経路手段が配置されている、ことを特徴とする装置。

【請求項19】 請求項18において、前記コンデンサプレート及び前記金属経路手段が前記誘電体表面に対してほぼ平行な共通面内に配置されていることを特徴とす

る装置。

【請求項20】 請求項18において、前記金属経路手段が前記コンデンサブレートによって占有されている第二面と前記誘電体表面によって占有されている第三面との中間である第一面に配置されていることを特徴とする装置。

4

【請求項21】 請求項18において、前記金属経路手段及び前記コンデンサブレートがその上側のほぼ平坦な表面が前記誘電体表面を有している誘電体層内に埋め込10 まれていることを特徴とする装置。

【請求項22】 請求項21において、前記コンデンサブレート及び前記金属経路手段が前記誘電体表面に対してほぼ平行な共通面内に配置されていることを特徴とする装置。

【請求項23】 請求項21において、前記金属経路手段が前記コンデンサブレートによって占有されている第二面と前記誘電体表面によって占有されている第三面との中間にある第一面内に配置されていることを特徴とする装置。

20 【請求項24】 請求項18において、前記増幅器が信号反転用増幅器であり、且つ増幅器フィードバックが負信号フィードバックであることを特徴とする装置。

【請求項25】 請求項24において、前記コンデンサプレート及び前記金属経路手段が前記誘電体表面に対してほぼ平行な共通面内に配置されていることを特徴とする装置。

【請求項26】 請求項24において、前記金属経路手段が前記コンデンサブレートによって占有されている第二面と前記誘電体表面によって占有されている第三面と の中間である第一面内に配置されていることを特徴とする装置。

【請求項27】 指先の山/谷指紋パターンを表わす出力を与える距離測定装置において、

複数個の個別的な距離測定用容量セルを具備する物理的アレイが設けられており、

各容量セルは電気的に接地されていない指先の一部と物理的に関連するように適合されている接地されていない 誘電体表面下側に配置されている接地されていないコン デンサブレート手段を有しており、

40 各容量セルは前記コンデンサブレート手段へ接続している接地されていない入力ノードと接地されていない出力 ノードとを具備する増幅器を有しており、

前記コンデンサブレート手段は現在前記誘電体表面上に存在する接地されていない指先と共に複合コンデンサを 形成すべく適合されており、前記複合コンデンサは接地 されていない指先の山/谷パターンの一部と前記誘電体 表面との間の距離の関数として増幅器出力ノード対入力 ノードフィードバックを与え、

前記容量セルの各々の前記コンデンサブレート手段から 電気的に分離されているような態様で前記接地されてい

ない誘電体表面の下側に電気的に接地されている金属経 路手段が配置されている、ことを特徴とする装置。

【請求項28】 請求項27において、各容量セルの各 増幅器の各出力ノードからシーケンシャルな出力信号を 供給するスキャン手段が設けられており、前記シーケン シャルな出力信号は前記誘電体表面上に現在存在する指 先の山/谷指紋パターンを表わしていることを特徴とす る装置。

【請求項29】 請求項27において、前記スキャン手 段の動作前に前記増幅器の各々の前記入力ノードを瞬間 的に前記出力ノードへ短絡させるべく動作可能なスター トスイッチ手段が設けられていることを特徴とする装 置。

請求項27において、前記増幅器が信 【請求項30】 号反転用増幅器であり、且つ前記フィードバックが負信 号フィードバックであることを特徴とする装置。

【請求項31】 請求項29において、前記容量セルの 各々の各増幅器からシーケンシャルな出力を供給するス キャン手段が設けられており、前記シーケンシャルな出 力は指先の山/谷指紋パターンを表わす出力を有してい ることを特徴とする装置。

【請求項32】 請求項31において、前記スキャン手 段の動作前に前記増幅器の各々の前記入力ノードを瞬間 的に前記出力ノードへ短絡させるべく動作可能なスター トスイッチ手段が設けられていることを特徴とする装 置。

【請求項33】 指先の山/谷指紋パターンを表わす出 力を供給する垂直距離測定装置に対し静電気電荷保護を 与える方法において、前記装置は、複数個の個別的な距 離検知用容量セルを有しており、各容量セルは電気的に 接地されていない指先の一部と物理的な関係とすべく適 合されている接地されておらずほぼ水平な誘電体表面の 垂直下側に配置されている接地されているコンデンサブ レート手段を有しており、各容量セルは、更に、前記コ ンデンサプレート手段へ接続している接地されていない 出力ノードと接地されていない入力ノードとを具備する 増幅器を有しており、前記コンデンサプレート手段は前 記誘電体表面上に現在存在している接地されていない指 先と複合コンデンサを形成し、且つ前記複合コンデンサ は前記接地されていない指先山/谷パターンの一部と前 記誘電体表面との間の距離の関数として増幅器フィード バックを与え、

前記容量セルの各々の前記コンデンサブレート手段から 電気的に分離されているような態様で前記接地されてい ない誘電体表面の垂直下側に接地されている金属経路手 段を与える、ことを特徴とする方法。

【請求項34】 請求項33において、各容量セルの各 増幅器の各出力ノードからシーケンシャルな出力信号を 与えるべく動作可能なスキャン手段を設け、前記シーケ ンシャルな出力信号は前記誘電体表面上に現在存在する 指先の山/谷指紋パターンを表わしていることを特徴と する方法。

6

請求項33において、前記スキャン手 【請求項35】 段の動作前に、各増幅器の入力ノードを一時的に出力ノ ードへ短絡させるスタートスイッチ手段を与えることを 特徴とする方法。

【請求項36】 指先の山/谷指紋パターンを表わす電 気的出力を与える装置において、

複数個の個別的な容量セルを具備する誘電体層を持った 物理的アレイが設けられており、

各容量セルは互いに電気的に分離されており且つ前記誘 電体層の接地されていない誘電体表面下側に配置されて いる第一及び第二の電気的に接地されていないコンデン サプレートを有しており、

前記誘電体表面は電気的に接地されていない指先と物理 的に関連すべく適合されており、

前記容量セルの各々に対して増幅器が設けられており、 前記増幅器の各々が前記第一コンデンサプレートへ接続 している電気的に接地されていない入力ノードとを具備 すると共に前記第二コンデンサプレートへ接続している 20 電気的に接地されていない出力ノードを具備しており、 各容量セルの前記第一及び第二コンデンサブレートは現 在前記誘電体表面上に存在する接地されていない指先と 共に複合コンデンサを形成しており、

前記複合コンデンサは前記誘電体表面から接地されてい ない指先山/谷パターンの距離の関数として出力対入力 増幅器フィードバックを与え、

前記容量セルの各々の前記コンデンサブレートの各々か ら電気的に分離されており且つ物理的にそれを取囲むよ うな態様で前記接地されていない誘電体表面の下側で且 つ前記誘電体表面内に電気的に接地されている金属経路 手段が配置されている、ことを特徴とする装置。

【請求項37】 請求項36において、前記コンデンサ プレート及び前記金属経路手段が前記誘電体表面に対し てほぼ平行な共通面において前記誘電体層内に配置され ていることを特徴とする装置。

【請求項38】 請求項36において、前記コンデンサ プレートが前記誘電体表面に対してほぼ平行な第一面内 において前記誘電体表面内に配置されており、前記金属 経路手段が前記第一面と前記誘電体表面との中間である 第二面内において前記誘電体層内に配置されている、こ とを特徴とする装置。

【請求項39】 請求項36において、前記コンデンサ プレートは前記誘電体表面に対してほぼ平行であり且つ それから第一距離において位置されている第一面内にお いて前記誘電体層内に配置されており、且つ前記金属経 路手段が前記誘電体表面から前記第一距離よりも一層大 きな距離において位置されている第二面内において前記 誘電体層内に配置されている、ことを特徴とする装置。

【請求項40】 請求項39において、前記金属経路手

段が、前記第二面から延在しており且つ前記第一面内に おけるか又はほぼそれに隣接して終端している複数個の 金属フィンガを有していることを特徴とする装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、指紋イメージ検知、即ち例えばリッジ即ち皺の終端及び分岐等の指紋の詳細を検知する技術分野に関するものであって、更に詳細には、マルチピクセル容量型指紋センサーに関するものである。

[0002]

【従来の技術】公知の如く、人間の指紋は、枝分かれ部分即ち分岐部及び急激な終端即ち端点の両方を有するライン即ちリッジ(皺)から構成されている。これらの枝分かれ部分、分岐部、終端部及び端点はマイニューシア即ち指紋の詳細事項として公知である。指紋は、これらの詳細事項の位置及びそれらの間の関係によって識別される。

【0003】本発明は、指紋の詳細事項を検知すべく動作する改良した容量センサーに関するものである。容量型センサーの使用は一般的に公知である。

【0004】例えば、「センサー及びアクチュエータ (SENSORS AND ACTUATORS) J. Jan/Fed 1989, No. 1/2, 141-1 53頁の刊行物は、1987年6月2日乃至5日の間東 京において開催されたソリッドステートセンサー及びア クチュエータに関する第四回国際会議(トランスデュー サズ'87)において発表された「内因性輪郭検知オブ ションを有する集積化した触覚イメージャ(INTEG RATED TACTILE IMAGER WITH AN INTRINSIC CONTOUR DET ECTION OPTION)」という題名の文献を有 している。この文献は、底部セラミック支持体、シリコ ンウエハ集積回路上に包含されている正方形のアルミニ ウム電極からなる9行9列アレイ、天然ゴムから構成さ れている可撓性があり且つ分離用の中間層、薄い導電性 のゴム層、及び上部保護層を具備する多層構造を有する 集積化した容量性触覚画像形成用センサーを記載してい る。この装置においては、容量は天然ゴム層の局所的な 変形に依存する。この装置の81個の個別的なアルミニ ウム電極が天然ゴム層内に凹凸パターンからなる容量性 の測定値を与え、この凹凸は上部保護層に作用する圧力 分布によって発生される。

【0005】人間の指紋の詳細事項を検知するために容 量型センサーを使用することも公知である。

【0006】例えば、「 $IEEE \cdot x\nu\rho$ トロン・デバイス・ ν ターズ」、Vol. 18、No. 1、1997年1月、<math>19-20頁の刊行物は、「ガラス及びポリマー基板のポリシリコンTFTを使用した新規な指紋スキャニングアレイ(NOVELFINGERPRINT

SCANNING ARRAYS USING POLISILICON TFT'S OF GLASS AND POLYMER SUBSTRATES)」という題名の文献を包含している。この文献は、4万個の個別的なピクセルから構成されている二次元(2D)200×200容量検知用アレイを記載している。該アレイの各ピクセルは2個の薄膜トランジスタ(TFT)と1個のコンデンサプレートとを有している。各アレイピクセルは1つのアレイ行と1つのアレイ列との交差点に存れており、且つ各アレイピクセルは、行ドライバ回路と列ドライバ回路とによって個別的にアドレスすることが可能である。

8

【0007】与えられたピクセルと関連しているこれら2つのTFT(以後、TFT-A及びTFT-Bと呼称する)について検討すると、TFT-A及びTFT-Bのドレイン電極は該ピクセルのコンデンサプレートへ接続しており、TFT-Aのゲート電極及びソース電極は該ピクセルと関連している行導体へ接続しており、TFT-Bのゲートは持続の行導体へ接続しており、且つT20 FT-Bのソースは該ピクセルと関連している列導体へ接続している。

【0008】薄い(0.1μm)窒化シリコン絶縁体が各アレイピクセルのコンデンサプレートの上側に存在している。指紋のリッジ(皺)が該コンデンサプレートのすぐ上に存在している場合には、該コンデンサプレートと指との間にコンデンサが形成される。このコンデンサは、このピクセル及びTFT-Aと関連している行導体によって行パルス(8乃至10VDC及び10乃至100マイクロ秒の期間)が該ピクセルへ印加される場合に、充電される。この格納された電荷は、その後に、行パルスが持続の行電極へ印加される場合に、TFT-Bを介して該ピクセルの列導体へ転送される。

【0009】更に、「フィードバック容量検知技術に基 づいた390DPI7の指紋イメージャ(A 390D PI LIVE FINGERPRINT IMAGE RBSAED ON FEEDBACK CAPACI TIVE SENSINGSCHEME)」という題名 の200頁から始まっている文献を包含する19971 EEE国際ソリッドステートサーキッツコンフェレンス の刊行物も興味があるものである。この文献は、フィー ドバック容量検知に基づいており、且つ指の皮膚によっ て誘起される電界変動を検知すべく動作する単一チップ 200×200要素アレイ2メタルデジタルCMOS技 術について記載している。該アレイの各要素において、 2つの水平方向に離隔された金属プレートが、パッシベ ーション酸化膜によって上側に存在している指の皮膚表 面の隣接部分から離隔されている。指の皮膚と該センサ 一の表面との間の距離が指紋の山及び谷が存在すること を識別するので、複数個の要素からなるアレイが完全な 50 る指紋パターンを与える。

【0010】該アレイの各要素において、該2つの金属ブレートは、夫々、高利得インバータの入力端及び出力端へ接続しており、それにより電荷積分器を形成している。動作について説明すると、該電荷積分器は、最初に、該インバータの入力端と出力端とを短絡させることによってリセットされる。次いで、固定した量の電荷が該入力端から吸い込まれ、指紋の山及び谷に対する距離に逆比例するフィードバック容量値に対して逆比例させて出力電圧をスイングさせる。従って、複数個のセル即ちセンサーからなるアレイは、完全なる指紋パターンを与える。指を該アレイから取除くと、指紋画像は消失する。

【0011】米国特許第4,353,056号は、容量 型指紋センサーに関するものであって、その場合に指紋 の山及び谷を読取るために指をセンサー表面へ押し付け る。該センサー表面はそれと関連している小さな物理的 寸法の多数のコンデンサを有している。2つのセンサー について記載されている。第一のタイプのセンサーにお いては、電気的絶縁体が多数の可撓性があり且つ水平方 向に離隔されている湾曲した金属電極を担持しており、 そのうちの2つの隣接した金属電極が1つのコンデンサ を構成している。保護絶縁膜が該電気的絶縁体の上側に 存在しており、且つ指をこの保護絶縁膜と物理的接触状 態とさせた場合に、該金属電極は物理的に変形され、そ れにより、指紋の山/谷パターンに従って多数のコンデ ンサの容量値を選択的に変化させる。第二タイプのセン サーにおいては、剛体支持体の上部表面が固定した位置 において多数の水平方向に離隔されており且つ平坦な金 属電極を担持している。該金属電極の面の上方におい て、可撓性の絶縁体、可撓性の電極、可撓性の保護メン ブレンが順番に配設されている。上部可撓性電極と下側 及び固定位置平坦金属電極の各々との間にコンデンサが 形成されている。指の端部を可撓性メンブレンと接触状 態とさせると、該可撓性電極は指紋の山/谷パターンに 従って凹凸状態となる。

【0012】更に、米国特許第5,325,442号は、約100μmのピッチを有する行/列検知要素からなる平坦状のアレイを有する検知パッドを具備する容量型指紋センサーに関するものである。各検知要素は1本の行導体と1本の列導体との交差点に位置されている。複数個のこれらの検知要素が規則的に離隔されており且つ比較的等しい寸法の矩形からなるアレイを構成している。

【0013】この特許の各検知要素は、第一の接地されていない物理的に埋設されている平坦な金属コンデンサブレートを有しており、それはこの特許の図2の回路に示されるように、第二コンデンサブレートを形成する電気的に接地されている指表面から誘電的に離隔されている。この特許の図7a-7dにおいて、指係合用表面が露出されており且つ接地されている金属膜導体53を有

しており、それは、物理的に指と係合して該指を信頼性を持って接地させることによって図2の動作を確保し、 それにより上述した第二コンデンサブレートを信頼性を 持って接地させる。

【0014】該検知要素は、ホトリソグラフィブロセスを使用して製造され、且つ各個別的な検知要素は電界効果トランジスタ(FET)の形態においての薄膜トランジスタ(TFT)を有している。各FETゲートは1つの行導体へ接続しており、各FETソースは1つの列導10体へ接続しており、且つ各FETドレインは1つの検知用電極へ接続している。

【0015】1つの実施形態においては、各検知要素は 1つの検知用電極と指との間に形成される検知用コンデ ンサを構成する。別の実施形態においては、各検知用要 素は指によって物理的に係合され且つ電気的に接地され る電気的に分離されており且つ導電性のパッドを有して いる。

【0016】上述したように、従来装置は概してそれらの限定されている意図された使用に対して有用なもので20 あるが、接地されていない指先端即ち指先の指紋パターンを検知する容量型指紋センサーに対する技術分野において、該センサーの構成が、人間によって与えられる場合のある静電気が容量型指紋センサーの動作に悪影響を与えることを防止するか又は最小とする技術を提供することが望まれている。

[0017]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、以上の点に 鑑みなされたものであって、上述した如き従来技術の欠 点を解消し、人間によって発生される静電気によって悪 30 影響を受けることがない改良した指紋検知方法及び装置 を提供することを目的とする。

[0018]

【課題を解決するための手段】公知の如く、指紋パターン認識/検知システムにおいて有用な一般的なタイプの容量型センサーアレイは、多数の行/列に配設されており且つ個別的な容量検知用セルからなる大略平坦なアレイを有しており、その場合に各個別的な検知用セルは該アレイのうちの1個のピクセルを構成している。

【0019】本発明が有用な1つのタイプのセンサーア 40 レイにおいて、各検知用セルは、大略、1つ又はそれ以上の通常最も上側のレベルで誘電体で被覆され且つ接地されていない金属コンデンサプレートを有している。別のコンデンサプレートを形成する接地されていない指先を該アレイの上部誘電体表面上に配置させ、且つ指紋の山と物理的に接触したセルは、指紋の谷の下側の短い距離離隔されているセルと比較して、容量値が増加される。

【0020】本発明は、各このようなセルが接地されていない1つ又はそれ以上の通常最も上側のレベルであり且つ誘電体で被覆されている金属コンデンサプレート及

11

び別のコンデンサプレートを形成する接地されていない 指先によって構成される複合コンデンサ回路によってそ の出力/入力がフィードバック相互接続される増幅器回 路を有している構成の場合に有用性がある。

【0021】この特定のタイプの接地されていない出力 /人力フィードバック回路形態においては、時折人体に よって担持される静電気の電荷は全てのセルを被覆する センサーの最も上側のパッシベーション層即ち誘電体層 を介して絶縁破壊を発生し及び/又は該1つ又はそれ以 上の誘電体で被覆されている金属コンデンサブレートへ 接続している検知用回路のゲート酸化膜ブレークダウン 電圧を超えるのに充分高いものとなる場合がある。

【0022】本発明はシステム接地電圧へ直接的に接続 されている金属グリッドワーク(work)、金属メッ シュライン、又は金属パターンで、各個別的な誘電体で 被覆されているコンデンサプレートを物理的に接触する のではなく物理的に取囲むことによってこのような容量 性センサーの静電気電荷(ESD)性能を改善してい る。

【0023】このような接地した金属パターンの例とし ては、これらに制限されるべきものではないが、静電気 電荷から保護されるべきコンデンサプレートとほぼ同一 の水平面を占有する金属パターン、静電気電荷から保護 されるべきコンデンサプレートによって占有されている 水平面の垂直情報に位置されているほぼ水平な面を占有 する金属パターン、静電気電荷から保護されるコンデン サプレートによって占有されている水平面の垂直下方に 位置されているほぼ水平な面を占有する金属パターン、 及び静電気電荷から保護されるべきコンデンサプレート によって占有されている水平面の垂直下方に位置されて いる水平面を占有する金属パターン、を包含しており、 且つほぼコンデンサプレートを取囲むように垂直上方へ 延在している複数個の金属フィンガを包含している。こ の後者の例においては、本発明の範囲内における接地さ れている金属パターンは物理的に連続的な接地されてい る金属パターンである必要性はない。

【0024】本発明によれば、接地されているESD保 護用金属グリッド/メッシュ/パターンを、上述した1 つ又はそれ以上の金属コンデンサプレートと同一の物理 的な誘電体によって被覆されているレベル即ち面内に位 置させることが可能であり、又は該接地されているES D保護用グリッド/メッシュ/パターンは幾分より高い 物理的及び誘電体によって被覆されているレベル上に配 置させることが可能である。本発明にとって重要なこと は、本発明の接地されているESD保護グリッド/メッ シュノパターンが指先が接触する上側誘電体表面から物 理的且つ電気的に分離されているということである。こ のように、指先即ち指先端部がこの上側誘電体表面と物 理的に接触することによって不所望に接地されることは ない。指先を接地させることはこのタイプの容量検知用

アレイにおいては望ましいことではない。何故ならば、 接地された指先は増幅器の出力/入力フィードバック回 路の一部も接地させ、従って該増幅器を基本的に動作不 可能なものとさせるからである。

【0025】本発明は、その接地されている保護グリッ ドが集積回路(IC)及び誘電体埋設型コンデンサプレ ートから周期的なアレイを包含する指紋認識システム用 のソリッドステート容量型センサーの一部として設けら れる場合に特に有用なものであり、例えば、各アレイピ 10 クセルが信号反転用回路を包含しており、該回路の出力 端及び入力端が、夫々、一対のほぼ最も上側に配設され ている誘電体埋設型で且つほぼ同一面状の金属コンデン サプレートのうちの1つへ夫々接続されている。この構 成においては、指紋パターン検知/認識が行なわれる指 先は、ソリッドステート検知用構成体の最も上側に配設 されている誘電体又はパッシベーションされている表面 上、又はそれに非常に近接して物理的に配置される。セ ルの一対の誘電体埋設型同一面状の金属プレートを横断 しての接地されていない指先の皮膚のリッジ即ち凸部即 ち山の存在が、例えば、その埋込型コンデンサプレート が接地されていない指先の皮膚の谷即ち凹部と共同する 隣接したセルと相対的に該一対のコンデンサブレート間 に容量結合を誘起させる。従って、指紋パターン全体を 隣接するセル容量値における差異を検知することによっ てデジタル化させることが可能である。

【0026】このようなソリッドステートアレイのES Dに対する免疫性は比較的拙いものである場合がある。 何故ならば、このタイプの回路形態においては、セルの 埋め込まれており且つ接地されていないコンデンサプレ 30 ートをトランジスタゲートへ接続し及び/又はセルの接 地されておらず且つ埋設されているコンデンサプレート を逆バイアスしたダイオードによってシステム接地電位 へ接続させることが通常だからである。このタイプの構 成においては、時々人体及びその指先によって担持され ている静電気電荷は数キロボルト(kV)の範囲のもの となる場合があり、ソリッドステートセルの上側誘電体 /パッシベーション層を貫通して破壊が発生するのに充 分に高いものである場合があり、従って埋め込まれてい るコンデンサプレートと関連している接地されていない 回路ノードにおける電位を上昇させてこれらのコンデン サプレートへ接続されているトランジスタゲートのゲー ト酸化膜ブレークダウン電圧を超える場合がある。更 に、上述した接地接続用ダイオードを横断しての指先の 静電気によって誘起される電圧の増加が酸化膜ブレーク ダウン電圧を超えると、ゲート酸化膜が破壊される場合 があり、従って関連するアレイセルを損傷する場合があ る。

[0027] COLOGYUNICATORS D免疫性を改善するために、本発明はシステム接地電位 50 へ直接的に接続されているグリッド又は金属線からなる

メッシュで各コンデンサブレートを取囲むべく動作す る。本発明によれば、この金属線からなる新規で且つ特 異的な接地されているグリッド/メッシュをコンデンサ ブレートによって占有されているのと同一の水平面内に 配置させるか、埋設するか、又は経路付けさせることが 可能であり、又は、金属線からなるグリッド/メッシュ を埋込型コンデンサプレートによって占有されている面 よりも一層高い水平面内に配置させ、埋設し、又は経路 付けさせることが可能である。この2番目の場合におい ては、金属線からなるグリッド/メッシュが埋め込まれ ているコンデンサブレートの面よりも指先に対して一層 物理的に近接しているがそれから誘電体分離されたまま である面を占有している。

【0028】本発明の目的とするところは、近接して離 隔させた物理的形態で配設されている多数の個別的な皮 **膚距離検知用セルを有する容量型指紋パターン検知用ア** レイに対する静電気電荷保護を与えることであり、その 場合に、指紋パターンを有する接地されていない指先を 配置させる上表面を有する誘電体層を有している。各検 知用セルは、接地されていない入力ノードと、接地され ていない出力ノードと、接地されていない出力ノード対 入力ノード負フィードバック回路とを具備する増幅器を 包含している。この負のフィードバック回路は、該誘電 体層の上表面の指先の容量効果を有しており、従って、 この負のフィードバックは指先の独特の指紋パターンに 対して感応する。より詳細に説明すると、この負のフィ ードバックは、(1)誘電体層の上表面の垂直下側に位 置されているか又は埋設されており且つ接地されていな い入力ノードへ接続している第一コンデンサプレート、

(2) 第一コンデンサプレートに対して近接した水平空 間的関係で誘電体層の上表面の垂直下側に位置されるか 又は埋設されており且つ接地されていない出力ノードへ 接続している第二コンデンサプレート、及び (3) 該第 一及び第二コンデンサブレートと垂直空間的関係で配置 されている接地されていない指先の直列電気的効果によ って与えられる。これにより、連続的又は不連続的で接 地されている金属経路が誘電体層の上表面の垂直下側に 設けられるか、又は誘電体層内に埋設され、それにより 電気的な意味において該第一及び第二コンデンサプレー トを空間的に取囲む。この金属経路は接地電位へ接続し ており、それにより、入力及び出力ノードを指先によっ て担持される可能性のある静電気電位から保護し、且つ 指先の接地されていない状態を乱すことがないような態 様で保護する。

[0029]

【発明の実施の形態】図1,2,3は、「容量型距離セ ンサー (CAPACITIVE DISTANCE S ENSOR)」という名称の1997年2月13日付で 出願された米国特許出願第08/799,548号に関

明細書に取込む。図2及び3は図1の検知用セル2のう ちの1つを示しており、各セルは指先18の垂直方向に 関連した部分への距離「d」を測定乃至決定すべく動作 する。図1のアレイ3は多数の図2の個別的な検知用セ ル2を有しており且つ指紋検知のために使用することが 可能である。本発明のESD保護装置/方法はアレイ3 の各セル2について使用することが可能である。図1は XY面内においてとったものであり、集積回路(IC) 装置1の平面図であり、該装置は、ほぼ平坦なマルチピ 10 クセルでマルチ行/列のセンサーアレイ3を有してお り、該アレイは、比較的多数の図2の個別的なソリッド ステート容量型センサーセル2を有している。これらの セル2は結合して動作し時系列的な電気的出力10を与 え、該出力はアレイ3の誘電体上側表面125上に配置 された接地されていない指先18のマルチピクセル指紋 パターンを有している。

【0030】アレイ3はN個の水平方向即ちX方向に延 在する個別的な容量センサーセル2からなる行を有して おり、各行はその中にM個の個別的なセンサーセル2を 20 有している。又、アレイ3はM個の垂直方向即ちY方向 に延在する個別的な容量センサーセル2からなる列を有 しており、各列はその中にN個の個別的なセンサーセル 2を有している。個数N及びMは、互いに等しいもの又 は等しくないものとすることの可能な整数である。アレ イ3内の個別的な画素、ピクセル又はセル2の数は極め て大きく、且つM×Nの積に等しい。1つの例として は、アレイ3内に512×512個のピクセル即ちセル 2が存在しており、アレイ3は約20mm乃至約25m mの物理的寸法を有するものである。

【0031】アレイ3内の各個別的なセル2はセルがア 30 レイ3内の1本の水平方向の行と1本の垂直方向の列の 交差点において物理的に位置されているということによ ってアドレスすることが可能である。アレイ3の個別的 なセンサーセル2がアドレスされ且つマルチピクセル指 紋パターンをデジタル化させるために読取る態様は当業 者にとって公知であり且つ本発明に関して制限となるも のではない。

【0032】 I C装置 1 は所定のセルフスキャニングパ ターンに従って、一度に1個のセル2をシーケンシャル 即ち逐次的にチェックし、即ち読取りを行なうための水 平方向のスキャニングステージ即ちネットワーク6及び 垂直方向のスキャニングステージ即ちネットワーク5を 有している。好適には、これらのステージ5及び6は複 数個のセル2の出力17をシーケンシャルにチェックす べく動作する複数個のシフトレジスタ乃至はデコーダを 有している。

【0033】本発明は、図2,4,5の誘電体によって 被覆されているか又は誘電体に埋設されているコンデン サプレート23及び24から電気的に分離されているが 連したものであって、該米国特許出願は引用によって本 50 それらと物理的に関連している接地されている金属グリ

ッド又はメッシュ構成体40を取扱う。

【0034】本発明にとって、この電気的に接地されているグリッド/メッシュ40が、接地されていない指先18を配置させる誘電体層25の上側表面125から物理的且つ電気的に分離されていることが重要である。接地されている金属グリッド/メッシュ40は図2の誘電体層25の上部表面125上に指又は指先部分18を物理的に配置させることによって指紋を検知すべき人によって担持される場合のある何等かの静電気から例えばノード16,17のような多数の個別的な接地されていない電気的ノードを保護すべく動作する。

【0035】I C装置1は接地されている供給/論理ステージ乃至はユニット7を有しており、該ユニット7は全てのセル2を包含するI C装置1のコンポーネントに対して必要な動作電圧を供給し、且つI C装置1の動作にとって必要な複数個のステップからなるシーケンスを制御すべく動作する。特に、接地されているD C電圧供給源12はD C基準電圧V rを供給する。バッファ8が全てのセル2の出力端17へ接続している。バッファ8が全てのセル2の出力端17へ接続している。バッファ8の出力端10はシステム接地100を基準としており、且つI C装置1の出力端を構成しており、出力端10における直列信号シーケンスはスキャニングステージ5及び6の動作によって制御される。

【0036】図2は図1のアレイ3の単一のセル2の回 路の詳細を模式的に示しており、全てのセル2はほぼ同 一の構成を有している。各セル2は低パワー信号反転用 増幅器13を有しており、該増幅器は約1000万至2 000の例示的な利得を有している。端子21及びシス テム接地100は図2の回路に対する接地基準入力端を 構成しており、且つ端子21及び入力コンデンサ20が 増幅器13の入力端16へ接続している。端子17及び システム接地100は増幅器13及びセル2の接地基準 出力端を構成している。各セル2は、更に、2つのXY 平坦状の接地されていないアーマチャ即ち接地されてい ない金属コンデンサプレート23,24を有しており、 該ブレートはほぼ同一の面積であり且つ共通のXY水平 面内において互いに水平方向即ちX方向に離隔されてい る。薄い誘電体層25即ち薄いパッシベーション層25 がコンデンサブレート23,24の上側表面を被覆して おり、且つ誘電体層25の上側の水平表面125は指紋 パターンを検知又は決定すべき人の指先の接地されてい ない皮膚表面18によって物理的に接触するための活性 アレイ表面を提供している。誘電体層25はアレイ3及 びその個別的なセル2を包含する I C装置1の上側部分 の表面全体を被覆することが可能である。

【0037】使用する場合に、人の接地されていない指 先18をアレイ3の誘電体層25の上側表面125上に 配置させる。その場合に、指先の皮膚表面18が接地さ れていないアーマチャ即ち接地されていない電極(図3 の構成要素133も参照)を形成し、該電極は接地され ていないコンデンサブレート23,24の上側のXY平坦表面の垂直上方に存在し且つそれと対面する。図3に示したように、接地されていない皮膚表面18はブレート23,24と共に、第一コンデンサ34及び第二コンデンサ33を画定すべく動作し、これらのコンデンサが直列に接続されて構成される複合コンデンサ33,34は接地されていない増幅器出力端17から接地されていない増幅器入力端16にかけて負のフィードバック態様で接続されている。

16

10 【0038】各セル2は、更に、好適にはMOSスイッチの形態である通常開成しているリセット制御又は開始スイッチ19を有している。スイッチ19は選択的且つ瞬間的に動作して接地されていない増幅器入力端16を接地されていない増幅器出力端17へ短絡させる。スイッチ19は、図1の供給及び論理ユニット7によって供給される制御信号「R」によって制御される。指紋採取動作の開始において、全てのアレイセル2のスイッチ19は瞬間的に閉じられ、且つ全てのセル入力端21における入力/出力電圧レベルは一定の大きさに維持される。このように、全てのセル2の入力電圧21はセルの出力電圧17と同一の電圧とされる。

【0039】すぐその後において、供給及び論理ユニット7は全てのリセットスイッチ19を開成させ且つ全ての接地されていないセル入力端21へシステム接地100と相対的に基準電圧Vrに大きさが等しいステップ電圧を供給する。従って、セル入力コンデンサ20の各々において電荷が誘起され、従ってセルの接地されていないコンデンサプレート23、24とそのセルの上側に存在しており且つ接地されていない皮膚表面18との間に30存在する局所的且つ個別的な乙方向のセル距離「D」を読取ることを可能とする。

【0040】図1のスキャニングステージ5,6は、アレイ3内の多数のセル2の読取り即ちチェック動作をシーケンシャルにイネーブル即ち動作可能とさせるべく動作する。このように、バッファ8はアレイ3の上部誘電体表面125上に現在存在する指先の皮膚表面18の三次元的読取り及び表示を与える一連のグレイレベルの電圧の形態で直列信号出力10をシーケンシャルに与えるべく動作する。

0 【0041】図3は図2に示した単一のセルの回路の等価回路である。増幅器13の入力容量は30で示してあり、増幅器13の出力容量は31で示してあり、システム接地電位は100で示してあり、且つ上述した2つの直列接続されており且つ皮膚感応性コンデンサを133,33,34で示してある。

【0042】容量検知用アレイ3のこのタイプにおいては、各セルの増幅器形態(図2参照)が要素23,25,18,25,24を包含しており接地されていない出力端17から入力端16へのフィードバック回路を包 50 含しており、人体によって時折担持される高い静電気が

指先18をして例えば16及び17のような増幅器回路 ノードにおいて不所望且つ回路を破壊させる可能性のあ る電圧を発生させる場合がある。

17

【0043】図4の側面図及び図5の平面図を参照する と、本発明は接地されている金属グリッド乃至はメッシ ュ構成体40を提供しており、それは、誘電体層25の 内部に埋設されているか又は下側に位置されている図2 のコンデンサプレート23及び24の各々から電気的に 分離されているがそれと物理的に関連している。両方の コンデンサプレート23,24及びグリッド/メッシュ 40が誘電体層25の本体内に図4及び5に示したよう に埋設されていることが望ましいが、本発明の技術的範 囲内において、これら2つのコンデンサプレート23. 24及びグリッド/メッシュ40のうちの一方又は両方 を、図2に示したように、誘電体層25の底部表面22 5に担持させることも可能である。更に、本発明の技術 的範囲内において、該2つの構成要素からなるコンデン サプレート23,24及びグリッド/メッシュ40を共 通の水平方向即ちXY面内に位置させることが可能であ り、又は、それらを異なる水平面内に位置させることも 可能である。異なる水平面内に位置される場合には、グ リッド/メッシュ40の面を図4の点線325で示した ように、コンデンサプレート23,24よりも誘電体表 面125へ更に近付けて位置させることが望ましい。

【0044】本発明にとってコンデンサプレート23,24及び電気的に接地されているグリッド/メッシュ40の両方が誘電体層の上側表面125の垂直下方に物理的に位置されていることが重要である。このように、グリッド/メッシュ40は指紋パターンを採取する期間中接地されていない指先18を配置させる誘電体層25の上側表面125から物理的且つ電気的に分離されている。

【0045】図4において、接地されているグリッド/メッシュ40は単に1個の図2のセルと関連して示されている。然しながら、同様に、図5の平面図によってよりよく理解されるように、接地されている金属グリッド/メッシュ40は図1の複数個のセル2の各々と関連している。グリッド/メッシュ40は全ての検知用セル2の全ての接地されていない増幅器ノードを、誘電体層25の上側表面125上又はそれに近接して物理的に指先部分18を配置させることにより指紋を検知すべき人によって担持されることのある静電気から保護すべく動作する。

【0046】図5に示されるように、各コンデンサブレートは、誘電体層25の一部を有する誘電体によって画定されるギャップ区域41によって取囲まれている。一例として、ギャップ区域の幅41は、通常、数マイクロインチに等しい。

【0047】図6は図4と同様な側面図であり、それは 水平な誘電体表面125上に存在する指によって担持さ れることのある静電気電荷から保護すべき1つ又はそれ 以上のコンデンサブレート23によって占有されている 水平面602の垂直方向下側に位置されているほぼ水平 な面601を占有している接地されている金属パターン 600を具備する本発明の1実施例を示している。

【0048】図7は図6と同様の側面図であって、水平な誘電体表面125の上に存在する指によって担持されることのある静電気電荷から保護すべき1つ又はそれ以上のコンデンサブレート23によって占有されている水10 平面602の垂直上方に位置されているほぼ水平な面604を占有している接地されている金属パターン603を具備する本発明の1実施例を示している。

【0049】図8は図7と同様の側面図であって、水平 な誘電体表面 1 2 5 上に配置されている指によって担持 されることのある静電気電荷から保護すべき1つ又はそ れ以上のコンデンサプレート23によって占有されてい る水平面602の垂直下側に位置されている水平な面6 11を占有する接地されている金属パターン610を具 備する本発明の1実施例を示している。この実施例にお 20 いては、金属パターン610は水平な誘電体表面125 の上に配置される指によって担持されることのある静電 気電荷から保護すべきコンデンサプレート23をほぼ取 囲むために垂直方向上方に延在する複数個の金属フィン ガ620を包含している。図8において、これらのフィ ンガ620の上端部がほぼ図4に示されているコンデン サブレート23の上側表面とほぼ一致する面621で終 端していることが示されている。然しながら、注意すべ きことであるが、フィンガ620の上端部は、図6にお けるように、コンデンサプレート23の下側に位置させ 30 ることも可能であり、又は、フィンガ629の上端部を 図7におけるようにコンデンサプレート23の上方に位 置させることも可能である。

【0050】図8は本発明の一般的な技術的範囲についても興味のあるものであり、即ち、この実施例は、この実施例の技術的範囲内において、コンデンサプレート保護用金属パターンは指によって担持される静電気電圧から保護されるべきコンデンサプレートの連続的な取囲みを与えることは必要でないことを示している。

【0051】以上、本発明の具体的実施の態様について が計細に説明したが、本発明は、これら具体例にのみ制限 されるべきものではなく、本発明の技術的範囲を逸脱す ることなしに種々の変形が可能であることは勿論である。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の1実施例に基づいて構成された指紋 パターン検知用アレイを示した概略平面図。

【図2】 図1のアレイ内の個別的な検知用セルの概略的構造を示した概略図。

【図3】 図2の構造の等価回路を示した概略図。

【図4】 図2に示した接地されていないフィードバッ

טכ

クタイプの1個の検知用セルを示した概略側面図。

【図5】 図4の検知用セルの2つのコンデンサブレートを示した概略平面図。

19

【図6】 図4と同様の本発明の別の実施例を示した概略側面図。

【図7】 図6と同様の本発明の別の実施例を示した概略側面図。

【図8】 図7と同様の本発明の更に別の実施例を示した概略側面図。

【符号の説明】

2 センサーセル

3 センサーアレイ

18 指先

19 スイッチ

23, 24 コンデンサプレート

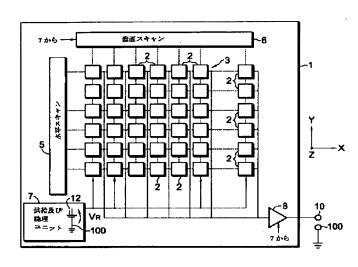
25 誘電体層

33,34 複合コンデンサ

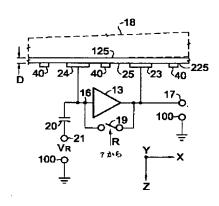
40 金属グリッド/メッシュ

125 上側表面

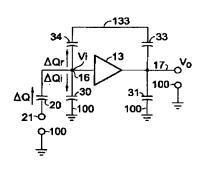
【図1】



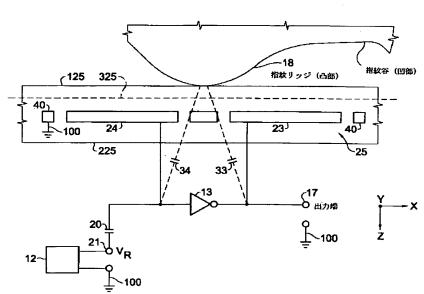
【図2】

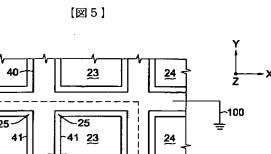


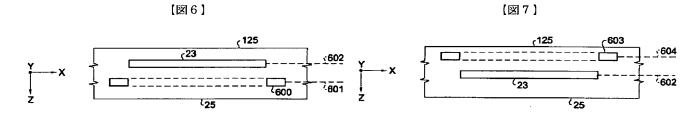
【図3】

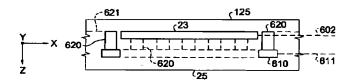


【図4】









[図8]

フロントページの続き

- (72)発明者 アレクサンダー カルニツキー アメリカ合衆国, カリフォルニア 94116, サン フランシスコ, フォー ティーサード アベニュー 2601, ナン バー・204
- (72)発明者 アラン クレイマー アメリカ合衆国, カリフォルニア 94708, バークレー, ヒルデイル ア ベニュー 205